•	searc	n Ne	otes	

Application/Control	N
10/537,457	
Examiner	

TUAN A. PHAM

Applicant(s)/Pate Reexamination	ent under
HAYAMA ET AL	<u> </u>
Art Unit	
2618	_

	<u> </u>		
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
455	41.1	1/29/2007	РНАМ
	41.2		
	42.4		
·	501		
	456.1	1/29/2007	PHAM
		•	
			:
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

INTERFERENCE SEARCHED			
Subclass	Date	Examiner	
l <u> </u>			
	Γ		

		DATE	EXMR
Consulted with: Nguyen Vo	,	1/29/2007	PHAM
			·
<u></u>			